# 粗大毛細管空隙の物質移動特性の反映に関する一考察

#### 1. 序論

セメント硬化体の物質移動特性は、その移動経路と なる毛細管空隙の相互の連結性と連続経路の存在に強 く影響を受ける.そのような連続経路の存在を検出す る方法としてセメント硬化体の電気伝導率の測定があ り、特に、直流回路による電気泳動法は簡便でかつ普 遍的な方法として、その有用性が注目されている.

一方,コンクリートの耐久性に関連して問題となる 物質移動特性には,二酸化炭素や塩素イオンなどの拡 散,および透水性などが挙げられ,それぞれの移動機 構において,毛細管空隙の経路としての関与の程度は 異なることが考えられる.

本研究では、反射電子像にて観察されるような、粗 大な毛細管空隙とセメント硬化体の物質移動特性の関 係を、電気伝導率の変化の観点から考察することを目 的とする.

## 2. 実験概要

#### (1) 供試体および反射電子像観察の作製

セメントは普通ポルトランドセメントを使用し,水 セメント比が 0.25, 0.40, 0.50 および 0.60 のセメント ペーストを練混ぜ,直径 100mm,高さ 200mm の円柱 供試体を作製し,材齢 1,7,28 および 91 日まで標準 養生した.なお,水セメント比が 0.25 のセメントペー ストについては,ポリカルボン酸系の高性能 AE 減水 剤をセメント質量に対して 0.5%添加した.所定材齢に て試料を切り出し,凍結真空乾燥装置を用いて水分を 除去した後,エポキシ樹脂を含浸させ,表面を注意深 く研磨し,走査型電子顕微鏡観察試料を得た.

#### (2) 反射電子像取得および画像解析

観察倍率 500 倍にてセメント硬化体の反射電子像を 取得した.1 画像は 1148×1000 画素からなり,1 画素は 0.221µm に相当する.これを無作為に 10 枚取得し,2 値化処理を施し,未水和セメント粒子および粗大毛細 管空隙(径 0.22µm 以上)の2 値画像を得た.取得した 2 値画像の面積率を求め,これを体積率に等しいとし た.得られた未水和セメント粒子の体積率を用いて, 金沢大学大学院 学生員 内藤 大輔 金沢大学大学院 正会員 五十嵐 心一

初期のセメント体積率との差から水和度を推定した後, Powers の水和反応モデル[1]に基づき,硬化体組織中の 全毛細管空隙量を算出した.

#### (3) 電気伝導率の測定

所定材齢にて、φ100mm×高さ約50mmの円盤型試料を切り出し、JSCE-G5712およびASTMC1202に準じて電気泳動法を実施した.供試体側面をエポキシ樹脂で塗布し、これの硬化後、3時間の真空飽水処理を行った.直流電源により30Vの電圧を負荷した後、15分後の電流値を測定し、式(1)より電気伝導率σを得た.

電気伝導率 
$$\sigma\left(\frac{\mu S}{cm}\right) = \frac{I \cdot L}{V \cdot A}$$
 (1)

ここに, I は電流値(amps), L は供試体長さ(cm), V は電圧値(V), A は供試体の投影面積(cm<sup>2</sup>)を表わす.

また、セメント系材料の電気伝導率は細孔溶液の電気伝導率  $\sigma_0$ に依存することが知られている.本研究においては、Taylor[2]および Snyder ら[3]のモデルを使用して、細孔溶液の電気伝導率  $\sigma_0$ を推定した.取得した細孔溶液の電気伝導率  $\sigma_0$ とセメントペーストの電気伝導率  $\sigma$  の間には、有効理論に基づき、以下に示すような関係を仮定した.

$$\frac{\sigma}{\sigma_0} = \frac{1}{F} = \phi \cdot \beta \tag{2}$$

ここに、Fは形状係数(フォーメーションファクター)、  $\phi$ は物質移動に関係する毛細管空隙率、 $\beta$ は幾何学的 特徴を表わすパラメータである.

### (4) 平均自由行程の算出

粗大毛細管空隙を抽出した 2 値画像について,任意 の距離 r を持った線分をランダムに落としたとき,そ の線分の両端が同一相に載る確率(2 点相関関数 $S_2^{(P)}(r)$ ) を求めた. 2 点相関関数の初期値  $S_2^{(P)}(0)$ は,着目相の 体積率 Vv と等価である.また,関数値の初期勾配は, 比表面積 Sv を表わす.本研究では,これらの値を用い て,平均自由行程 $\lambda$ を式(3)に基づき算出した.

$$\lambda = \frac{(1 - Vv)}{-\frac{dS_2(p)(r)}{dr}\Big|_{r=0}} = \frac{4(1 - Vv)}{Sv}$$
(3)

## 3. 結果および考察

図-1 は、材齢の進行にともなう電気伝導率の変化を 示したものである.いずれの水セメント比についても、 材齢の進行にともない、電気伝導率は減少する.これ は、水和反応が進行し、伝導性の高い毛細管空隙相の 構造が変化することに起因している.また、同じ材齢 について比較すると、いずれの材齢においても、水セ メント比が小さいものほど電気伝導率が小さいが、材 齢の進行にともなう変化は小さい.

図-2 は、正規化したセメントペーストの電気伝導率 値 log(σ/σ₀)と Powers のモデルから推定される全毛細管 空隙率の関係を示したものである.ここにパラメータ σ/σ₀ は、物質の透過しやすさを反映する値であり、こ れが小さくなることは、硬化体組織としての物質移動 抵抗が増すことを示す.両者の関係は図中で示される ように、バイリニアー型の直線で表わされる.全毛細 管空隙量が約 0.20 よりも大きい場合に比べて、0.20 よ り小さい場合の方が全毛細管空隙量の減少に対する log(σ/σ₀)の減少割合が大きい.これらのプロットに対応 する配合および材齢は、水セメント比が 0.25 の各材齢 と水セメント比が 0.40 の長期材齢である.すなわち、 組織が緻密になり、毛細管空隙量がある程度にまで減 少してくると、物質移動に対する抵抗が急激に増すこ とを示している.

図-3 は、図-2 と同様に、電気伝導率値 log(σ/σ<sub>0</sub>)と反 射電子像の画像解析から取得した粗大毛細管空隙率の 関係を示したものである.水セメント比が 0.40, 0.50 および 0.60 の各プロットに対しては直線で近似できる 関係が認められるが、水セメント比が 0.25 のセメント ペーストでは、 log(σ/σ<sub>0</sub>)と粗大毛細管空隙率間の関係 は、明らかに異なる.

図-4 は、材齢の進行にともなう平均自由行程えの変 化を示したものである.平均自由行程は、粗大毛細管 空隙同士の平均粒子間距離を表わすパラメータであり、 これが大きいことは、粗大毛細管空隙間に存在する固 体相の距離が大きいことを意味する.水セメント比が 0.50 より大きい場合、毛細管空隙量が減っても平均自 由行程はほとんど変化しない.一方、低水セメント比 の場合においては、材齢の進行にともない、平均自由 行程は大きくなる.たとえば、図-3 において、粗大毛 細管空隙率がほぼ等しい、水セメント比が 0.25 の材齢 7 日と水セメント比が 0.40 の材齢 91 日を比較すると、



平均自由行程はほぼ等しいが両者の log(σ/σ<sub>0</sub>)は異なる. 高水セメント比の場合においては,反射電子像観察に て検出される毛細管空隙以外にも分解能以下の微細な 毛細管空隙が多く存在し,それらが経路となって画像 にて観察された粗大空隙は,連続したネットワークを 形成していると考えられる.一方,低水セメント比の 場合では,画像にて検出されていない微細な毛細管空 隙の量はかなり少ない.このため粗大毛細管空隙間の 距離は等しくとも,それらの連結の程度は小さくなる と考えられる.さらに,電気伝導率測定においては, 細孔溶液で飽和した毛細管空隙が伝導相となるが,低 水セメント比における緻密な組織と自己乾燥の発生を 考慮すると,観察された粗大な空隙は不飽和であるこ とも考えられる.これらの要因により,高水セメント 比とは異なる電気伝導性を示したものと考えられる.

#### 4. 結論

高水セメント比では、粗大毛細管空隙は物質の連続 した経路の一部となりうるが、低水セメント比では、 それは非連結性の空隙として存在する可能性がある. したがって、低水セメント比では物質移動特性を粗大 空隙の特徴に直接関係づけて推定することは困難なよ うである.

参考文献: [1]Powers,T.C. ASTM Bulletin, No.158, pp.68-76, 1949 [2]Taylor,H.F.W., Adv Cem Res, Vol.1, No.1, pp.5-17, 1987. [3]Snyder,K.A. et al., Cem Conc Res, Vol.33, pp.793-798, 2003.